

В.84

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АН СССР

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

Т.А.Всеволожская

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ ЛИНЗ
С БОЛЬШИМ УГЛОВЫМ АКЦЕПТАНСОМ

БИБЛИОТЕКА
Института ядерной
Физики АН СССР
Иркутск

ПРЕПРИНТ 80 - 221



Новосибирск

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ ЛИНЗ С БОЛЬШИМ
УГЛОВЫМ АКЦЕНТАНСОМ

Т. А. Всеволожская

АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается искажение эмитанса пучка частиц за счет хроматической aberrации фокусирующих линз. Выводится условие ограничивающее длину фокусного расстояния линзы при светосильной фокусировке. На примере проекта **FNAL /1,2/** определяются потери в эффективности захвата антипротонов при использовании для их собирания с мишени триплета квадруполей.

При фокусировке пучков частиц с большой угловой расходимостью становится существенным вопрос об aberrациях фокусирующих систем. Угол поворота частиц в линзе в этом случае достаточно велик, так что разброс его, обусловленный aberrациями, может оказаться сравнимым или большим разброса фазовых углов в пучке, что приведет к заметному увеличению его эмитанса.

Хроматическая aberrация обусловлена зависимостью от энергии частицы угла ее поворота в линзе. При угле поворота α разброс импульсов частиц Δp приводит к появлению углового разброса $\Delta\alpha_{chr} \propto \alpha \propto \frac{\Delta p}{p}$, который складывается с собственным угловым разбросом пучка $\Delta\alpha_g$, и для того, чтобы избежать существенного увеличения его эмитанса, нужно удовлетворить условию $\Delta\alpha_{chr} < \Delta\alpha_g$. Для заданного эмитанса ϵ угловой разброс $\Delta\alpha_g$ определяется значением бета-функции пучка в линзе β как $\Delta\alpha_g = \sqrt{\frac{\epsilon}{\beta}}$, угол поворота α — значением бета-функции в источнике β_0 как $\alpha = \sqrt{\frac{\epsilon}{\beta_0}}$, так что упомянутое выше условие имеет вид:

$$\sqrt{\frac{\epsilon}{\beta_0}} \cdot \left| \frac{\Delta p}{p} \right| < \sqrt{\frac{\epsilon}{\beta}}, \text{ т.е. } \sqrt{\frac{\beta}{\beta_0}} \cdot \left| \frac{\Delta p}{p} \right| < 1$$

В случае тонкой линзы β определяется фокусным расстоянием f как $\beta = \beta_0 + \frac{f^2}{\beta_0} \approx \frac{f^2}{\beta_0}$ и мы получаем ограничение на фокусное расстояние линзы в виде $\frac{f}{\beta_0} \cdot \left| \frac{\Delta p}{p} \right| < 1$. В общем случае, если преобразование пучка фокусирующей системой описывается матрицей (M) как $(X) = (M)(X_0)$, где (X_0) и (X) — матрицы параметров пучка, соответственно, на входе и выходе системы, прирост углов и координат на выходе за счет хроматической aberrации

ции (ΔX) описывается матрицей (M') , производной от дифференцирования (M) по импульсу,

$$(M') = p \frac{d(M)}{dp}, \quad \text{т.е.} \quad (\Delta X) = \frac{\Delta p}{p} (M')(X_0)$$

Чтобы оценить влияние хроматической aberrации найдем обусловленное ею увеличение эмитанса пучка. При этом прирост углов и координат удобно выразить в виде эффективного значения его в источнике пучка (ΔX_0) путем преобразования матрицы (ΔX) с выхода системы ко входу, а именно

$$(\Delta X_0) = (M)^{-1} (\Delta X) = \frac{\Delta p}{p} \cdot (M)^{-1} (M')(X_0) \quad (\text{ж})$$

Пусть источник пучка частиц характеризуется средними значениями квадрата углов, квадрата координат и произведения координат на углы $\langle \alpha_0^2 \rangle$, $\langle X_0^2 \rangle$ и $\langle \alpha_0 X_0 \rangle$. Тогда эффективный эмитанс пучка ε_0 определяется как $\varepsilon_0 = \sqrt{\langle X_0^2 \rangle \langle \alpha_0^2 \rangle - \langle \alpha_0 X_0 \rangle^2}$. В отсутствие корреляции углов и координат (кроссовер) $\langle \alpha_0 X_0 \rangle = 0$ и $\varepsilon_0 = \sqrt{\langle X_0^2 \rangle \langle \alpha_0^2 \rangle}$. С учетом эффективного прироста углов и координат в источнике за счет хроматической aberrации в соответствии с (ж) получаем

$$\begin{aligned} \langle (X_0 + \Delta X_0)^2 \rangle &= \langle X_0^2 \rangle + \left\langle \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right\rangle (a_{11}^2 \langle X_0^2 \rangle + a_{12}^2 \langle \alpha_0^2 \rangle) \\ \langle (\alpha_0 + \Delta \alpha_0)^2 \rangle &= \langle \alpha_0^2 \rangle + \left\langle \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right\rangle (a_{21}^2 \langle X_0^2 \rangle + a_{22}^2 \langle \alpha_0^2 \rangle) \\ \langle (\alpha_0 + \Delta \alpha_0)(X_0 + \Delta X_0) \rangle &= \left\langle \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right\rangle (a_{11} a_{21} \langle X_0^2 \rangle + a_{22} a_{12} \langle \alpha_0^2 \rangle); \end{aligned}$$

где a_{ij} - элементы матрицы $(M')_0 = (M)^{-1} \cdot (M')$. Здесь мы воспользовались независимостью углов, координат и импульсов частиц в исходном пучке, так что

$$\langle \alpha_0 X_0 \rangle, \langle \alpha_0 \Delta p \rangle, \langle X_0 \Delta p \rangle = 0, \quad \langle X_0^2 \cdot \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \rangle = \langle X_0^2 \rangle \left\langle \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right\rangle \quad \text{и т.д.}$$

Эффективный эмитанс пучка с учетом влияния aberrации есть

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sqrt{1 + \left\langle \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right\rangle (a_{11}^2 + a_{22}^2 + \beta_0^2 a_{21}^2 + \frac{a_{12}^2}{\beta_0^2}) + \left\langle \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right\rangle^2 \Delta^2} \quad (\text{ж ж})$$

где β_0 - эффективное значение бета-функции пучка в источнике $\beta_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\langle \alpha_0^2 \rangle}}$, Δ - детерминант матрицы $(M')_0$.

При фокусировке тонкой линзой с фокусным расстоянием f , линейно зависящим от импульса частиц $f \propto p$, матрица (M') равна $\begin{pmatrix} -1 & f \\ 1/f & 1 \end{pmatrix}$ (источник расположен в главном фокусе линзы для частиц с $\Delta p = 0$) и соотношение (ж ж) имеет вид

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sqrt{1 + \left\langle \left(\frac{\Delta p}{p} \right)^2 \right\rangle \left(2 + \frac{\beta_0^2}{f^2} + \frac{f^2}{\beta_0^2} \right)}$$

Если фокусирующая система представляет собой квадрупольный триплет, описываемый матрицей (M)

$$(M) = (m_3)(D_2)(m_2)(D_1)(m_1)(D_0)$$

где m_i - матрицы единичных квадруполей, D_i - промежутков между источником и входом в триплет и между квадрупольями. Матрица (M') находится как

$$\begin{aligned} (M') &= ((m'_3)(D_2)(m_2)(D_1)(m_1) + \\ &+ (m_3)(D_2)(m'_2)(D_1)(m_1) + \\ &+ (m_3)(D_2)(m_2)(D_1)(m'_1))(D_0) \end{aligned}$$

где (m'_i) - производные от дифференцирования по импульсу матриц отдельных квадруполей $(m'_i) = p \frac{d(m_i)}{dp}$, равные

$$(m'_i) = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\psi_i \sin \psi_i & \frac{1}{\sqrt{k_i}} (\psi_i \cos \psi_i - \sin \psi_i) \\ -\sqrt{k_i} (\psi_i \cos \psi_i + \sin \psi_i) & -\psi_i \sin \psi_i \end{pmatrix}$$

в плоскости фокусировки

$$\text{и} \quad (m'_i) = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \psi_i \operatorname{sh} \psi_i & \frac{1}{\sqrt{k_i}} (\psi_i \operatorname{ch} \psi_i - \operatorname{sh} \psi_i) \\ \sqrt{k_i} (\psi_i \operatorname{ch} \psi_i + \operatorname{sh} \psi_i) & \psi_i \operatorname{sh} \psi_i \end{pmatrix}$$

- в плоскости фокусировки. Здесь $\psi_i = \sqrt{K_i} l_i$, $K_i = G_i \frac{e}{pc}$, G_i и l_i - градиенты поля и длины квадрупольей.

Рассмотрим в качестве примера хроматическую aberrацию квадрупольного триплета, предложенного для собирания антипротонов с мишени в проекте источника антипротонов высокой энергии ФНАЛ / 1 /. Квадрупольей, составляющие триплет, имеют длины $l_1 = l_2 = l_3 = 0,95$ м промежутки $D_0 = 0,536$ м (от эффективного источника антипротонного пучка в середине мишени до входного края триплета), $D_1 = 0,775$ м, $D_2 = 0,626$ м и значения параметра $K - K_1 = K_2 = 0,923 \text{ м}^{-2}$, $K_3 = 0,564 \text{ м}^{-2}$. Матрицы (M) в каждом из поперечных направлений равны

$$(M_x) = \begin{pmatrix} 0,792 & 2,18 \\ -0,490 & -0,0863 \end{pmatrix}, (M_y) = \begin{pmatrix} -2,06 & 3,76 \\ -0,088 & -0,324 \end{pmatrix},$$

матрицы (M') -

$$(M'_x) = \begin{pmatrix} 2,55 & 4,98 \\ 2,37 & 3,73 \end{pmatrix}, (M'_y) = \begin{pmatrix} 4,03 & 2,32 \\ -0,975 & 1,24 \end{pmatrix}$$

и матрицы $(M')_0$ -

$$(M'_x)_0 = \begin{pmatrix} -5,40 & -8,56 \\ 3,13 & 5,40 \end{pmatrix}, (M'_y)_0 = \begin{pmatrix} 2,36 & -5,43 \\ 2,37 & 2,36 \end{pmatrix}.$$

Значение бета-функции в эффективном источнике β_0 определяется длиной мишени l_0 как $\beta_0 = \frac{l_0 \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$, т.е. $\beta_0 \approx 0,02$ м при $l_0 = 7$ см. Подстановка этого значения β_0 и элементов матриц $(M')_0$ в выражение (ж) дает увеличение эмитанса по каждому из поперечных направлений в отношениях

$$\epsilon_x / \epsilon_{ox} = \sqrt{1 + \langle (\frac{\Delta p}{p})^2 \rangle \cdot 1,8 \cdot 10^5}$$

$$\epsilon_y / \epsilon_{oy} = \sqrt{1 + \langle (\frac{\Delta p}{p})^2 \rangle \cdot 7,5 \cdot 10^4}$$

Если $\frac{\Delta p}{p} = \pm 2 \cdot 10^{-3}$, влиянием хроматической aberrации можно пренебречь, если же $\frac{\Delta p}{p} = \pm 2 \cdot 10^{-2}$ ($\langle (\frac{\Delta p}{p})^2 \rangle = \frac{4}{3} \cdot 10^{-4}$), увеличение эмитанса составляет $\epsilon_x : \epsilon_{ox} = 5$ и $\epsilon_y : \epsilon_{oy} = 3,3$ раз. Численное моделирование эффективности захвата антипротонов с импульсом

4,5 ГэВ/с и разбросом $\frac{\Delta p}{p} = \pm 2 \cdot 10^{-2}$ в акцептис $\epsilon_x^{(a)} = \epsilon_y^{(a)} = 5 \cdot 10^{-6}$ м.рад обнаруживает уменьшение ее за счет хроматической aberrации триплета в 3 + 4 раза (для значений β - функции акцептанса 2+1 см), что согласуется с полученным увеличением эмитанса пучка, поскольку эффективность захвата F пропорциональна квадратному корню из отношения произведений значений акцептанса по каждому из поперечных направлений к произведению значений эмитанса, $F \propto \sqrt{\frac{\epsilon_x^{(a)} \cdot \epsilon_y^{(a)}}{\epsilon_x \cdot \epsilon_y}}$. Если собирание пучка с мишени производится аксиально-симметричной линзой с фокусным расстоянием $f = 20$ см (литиевая линза), увеличение эмитанса по каждому из направлений при $\frac{\Delta p}{p} = \pm 2 \cdot 10^{-2}$ составляет $\sim 1\%$ и такого же порядка уменьшение эффективности захвата.

Таким образом, хроматическая aberrация при светосильной фокусировке пучков частиц с большим энергетическим разбросом накладывает серьезные ограничения на величину фокусного расстояния линзы или, иными словами, на величину преобразования его β -функции пучка. Аналогичные ограничения могут возникать и за счет других aberrаций - aberrаций от нелинейности поля, краевых эффектов и т.д. Количественная оценка их влияния требует знания реальной топографии поля линзы.

Литература:

1. Beam Transport and Target system for pp and p \bar{p} Colliding Beams, FNAL 06/20/78
2. Design Report. The Fermilab High Intensity Antiproton Source, FNAL, October, 1979
3. Б.Ф.Баянов и др. Труды V Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц, т. II, IOI, 1977.